Modèles probabilistes

Variable Aléatoire

- Une variable aléatoire est une fonction de l'espace des états vers l'espace des réels.
- ▶ La fonction affecte un réel à chaque état
- ightharpoonup Si l'image de E est finie ou dénombrable, la variable aléatoire est discrète. On utilise les entiers plutôt que les réels.

Soit la variable aléatoire X prend des valeurs dans l'ensemble $\{0,1\}.$ P(X=1)=p et P(X=0)=1-p

loi Bernouilli Bloc de base pour la construction des v.a. discrètes Fonction de densité :

$$p_x(0) = 1 - p$$
, $p_x(1) = p$

1



CDF

$$F(x) = \begin{cases} 0 & , x$$



2

Loi Binomiale

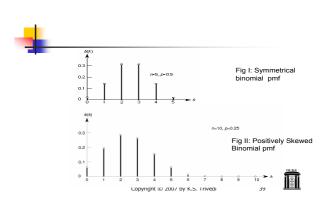
- $m{\triangleright}\ B(n,p)$: La somme de n v.a. indépendantes Bernoulli de paramètres n
- Distribution de Probabilités (Fonction de densité) :

$$P(X = k) = p^{k} (1 - p)^{n - k} \frac{n!}{k!(n - k)!}$$

- ightharpoonup Pour modéliser des systèmes avec n composants indépendants ou n essais pour effectuer une tâche.
- ▶ L'algorithme naif est numériquement instable
- $lackbox{ Si } n$ est petit on peut employer une formule de récurrence

$$P(X = k) = P(X = k - 1) \frac{p}{1 - p} \frac{n - k + 1}{k}$$

▶ Si n est grand, on peut approximer par une loi Normale.





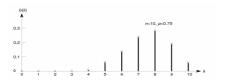


Fig III: Negatively Skewed binomial pmf

Copyright © 2007 by K.S. Trivedi



Loi Géométrique

- ▶ Le nombre d'essais (incluant le dernier) avant une réussite
- L'espace des états est infini dénombrable
- $lackbox{ Soit } p$ la probabilité de succès, la distribution est :

$$P(X=n) = p(1-p)^{n-1}$$

Loi Géométrique et Propriété Sans Mémoire

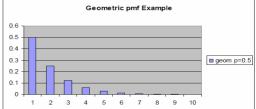
- La distribution géométrique a la propriété Sans Mémoire.
- ► Ce qui signifie que le futur est indépdendant du passé.
- lacktriangle Précisement, après n échecs, le nombre d'essais avant réusssite a la même loi que la loi initiale.

Preuve

- ightharpoonup X date du premier succès, q=1-p.
- n premiers essais : échecs.

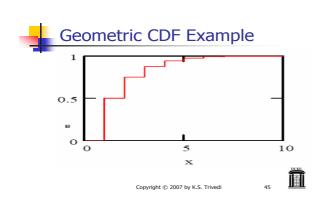
$$\begin{array}{lcl} P(X=n+i|X>n) & = & P(X=n+i|X>n) \\ & = & P(X=n+i\cap X>n)/P(X>n) \\ & = & P(X=n+i)/P(X>n) \\ & = & pq^{n+i-1}/(1-(1-q^n)) = pq^{i-1} \\ & = & P(X=i) \end{array}$$

Geometric pmf Example



Many books, talks and papers refer to such plots as "distribution"; this is **wrong** Copyright © 2007 by K.S. Trivedi

Ω



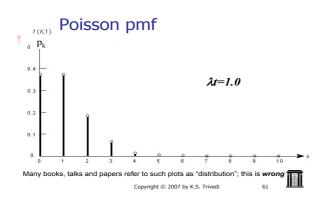
a

Loi de Poisson

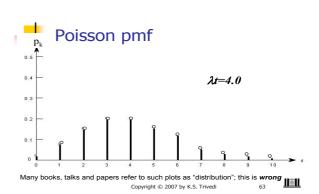
- $\blacktriangleright\,$ La v.a. représente le nombre d'événements (par exemple des pannes) qui se produisent dans l'intervalle [0,t[.
- \blacktriangleright Un seul paramètre : le taux des arrivées, $\lambda.$
- $\blacktriangleright\,$ Distribution limite d'une binomiale renormalisée lorsque le temps tend vers 0
- Distribution de probabilité :

$$P(N_t = k) = e^{-\lambda t} \frac{(\lambda t)^k}{k!}$$

10



11



Fonction de répartition

- $F_X(t) = P(X \le t).$
- lacktriangle Si $F_X(t)$ est continue, alors X est une v.a. continue.
- ▶ Si $F_X(t)$ est en escalier, alors X est une v.a. discrete.
- $ightharpoonup 0 \le F_X(t) \le 1$
- $ightharpoonup F_X(t)$ est croissante
- $F_X(-\infty) = 0$ et $F_X(\infty) = 1$
- $ightharpoonup F_X(t) = \int_{-\infty}^t f_X(t)$ (v. a. continue)
- $ightharpoonup F_X(t) = \sum_0^t p_X(t)$ (v. a. discrète)

13

Fiabilité

- Fiabilité R(t)
- ▶ Soit X variable aléatoire représentant la durée de bon fonctionnement du système. (X est la date de la panne du système)
- $\blacktriangleright \ R(t) = P(X > t)$
- ightharpoonup R(t) est décroissante
- $P(X \le t) = F(t) = 1 R(t)$ est la fonction de répartition (distribution) de la durée du bon fonctionnement du système.

14

Taux de défaillance (Hazard rate)

- ightharpoonup La date d'événement est X :
- ▶ Densité de probabilité :

► Taux de défaillance

$$h(t) = \frac{f(t)}{R(t)}$$

Probabilité que l'événement se produit à l'instant $t+\Delta t$ où $\Delta t \rightarrow 0$

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} P(X = t + \Delta t | X > t) = \frac{P(t < X \leq t + \Delta t)}{P(X > t)} = \frac{f(t)}{1 - F(t)}$$

15

Loi Exponentielle

Une variable aléatoire positive avec la propriété sans mémoire.

$$F(x) = \begin{pmatrix} 1 - e^{-\lambda x} & si \ 0 \le x \le \infty \\ 0 & sinon \end{pmatrix}$$
$$f(x) = \begin{pmatrix} \lambda e^{-\lambda x} & si \ x > 0 \\ 0 & sinon \end{pmatrix}$$

$$f(x) = \begin{pmatrix} \lambda e^{-\lambda x} & si \ x > 0 \\ 0 & sinon \end{pmatrix}$$

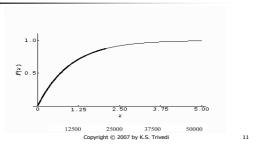
• $R(t) = 1 - F(t) = e^{-\lambda x}$.

 $P(a \le X \le b) = F(b) - F(a) = e^{-\lambda a} - e^{-\lambda b}$

▶ Moyenne = $1/\lambda$

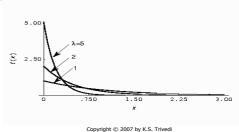


CDF of exponentially distributed random variable with $\lambda = 0.0001$



17

Pdf of the Exponential



12

Loi Exponentielle

Propriété Sans Mémoire

- Cela signifie que la distribution du temps résiduel de vie ne dépend pas du temps durant lequel le composant est opérationel.
- ► Fiabilité : le composant tombe en panne après une panne extérieure soudaine et non à la suite d'une détérioration graduelle.
- ► Attention

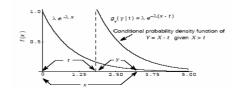
C'est une hypotèse... Il faudrait faire des mesures pour vérifier.

 $lackbox{ Sans mémoire Soit } X>t$, le temps résiduel est Y=X-t

$$\begin{array}{ll} P(Y \leq a) &= P(Y \leq a \mid X > t) \\ &= P(X - t \leq a \mid X > t) = P(X \leq a + t \mid X > t) \\ &= \frac{P(X \leq a + t \text{ and } X > t)}{P(X > t)} = \frac{P(t < X \leq a + t \mid X > t)}{P(X > t)} \\ &= 1 - e^{-\lambda a} \quad \underbrace{Exponentielle} \end{array}$$

4

Memoryless property



Copyright © 2007 by K.S. Trivedi

15

12

Taux de défaillance

Soit X date de défaillance. Taux de défaillance :

$$lim_{\Delta t \rightarrow 0} P(X=t+\Delta t|X>t) = \frac{P(t < X \leq t+\Delta t)}{P(X>t)} = \frac{f(t)}{1-F(t)}$$

- ▶ DFR : decreasing failure rate, période de jeunesse composant en début de vie (pb de test)
- ► CFR : constant failure rate, *période de vie utile* composant à l'état stationnaire
- ▶ IFR : increasing failure rate, période des défaillances d'usure composant vieillissant

DFR

- ► Causée par la non détection de défauts hardware ou software.
- Ne pas utiliser des modèles avec taux de panne constant car on trouverait des résultats peu significatifs.
- ▶ Utiliser loi ayant la propriété DFR (par exemple Weibull).

21

CFR

- ▶ Taux de panne constant (ou presque)
- ▶ Pannes provenant de l'environnement exterieur
- Processus de Poisson pour arrivées de panne, et loi exponentielle pour délai entre pannes successives.

IFR

- ▶ Effet de veillissement sur des pièces mécaniques
- ▶ pb thermiques pour l'électronique
- On peut aussi employer la loi de Weibull pour modéliser un phénomène IFR.

22

Experimentally Observed Bathtub curve

DFR phase: Initial design, constant bug fixes
CFR phase: Normal operational phase
IFR phase: Aging behavior

burn-in-period; wear-out-phase
infant mortality

CFR
(useful life)

DFR

IFR

25 weeks

Decreasing failure rate

Copyright © 2007 by K.S. Trivedi

$$h(t) = \frac{f(t)}{R(t)} \left(P(X = t + dt) | X > t \right)$$

Distribution Weilbull

- $F(t) = 1 e^{-\lambda t^{\alpha}}$
- $R(t) = e^{-\lambda t^{\alpha}}$
- $ightharpoonup lpha < 1 \longrightarrow DFR$
- $\qquad \qquad \alpha = 1 \longrightarrow CFR$
- $\qquad \qquad \alpha > 1 \longrightarrow IFR$

Taux de défaillance et réparation : loi exponentielle

- ► Très souvent utilisé, car les calculs sont simples
- Les taux sont considérés constants pendant un intervalle de temps.
- ► Estimation des taux de défaillances/ réparations :

Nombre de défaillances/réparation

Durée cumulée de la période d'observation

25

MTTF

X est la durée de vie (X l'instant ou la panne arrive)

- ▶ Mean Time To Failure : temps moyen avant panne.
- ightharpoonup MTTF = E[X]
- ▶ Donc, $MTTF = \int_0^{+\infty} tf(t)dt$ où f(t) est la densité de la v.a. temps de vie du système.
- ightharpoonup f(t) est la dérivée de F(t).
- $MTTF = \int_0^{+\infty} R(t)dt$
- lacktriangleq X est Exponentielle $MTTF=1/\lambda$

26

Valeur moyenne(espérance), Variance

- ightharpoonup v.a. discrète : $E[X] = \sum_{x_k} x_k P(X = x_k)$
- \blacktriangleright v.a. aléatoire continue : $E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx$
- ightharpoonup va. positive $E[X]=\int_0^\infty (1-F_X(t)dt)$
- $Var[X] = E[(X E[X])^2]$ $Var[X] = E[X^2] - E[X]^2$
- lacktriangle écart type (déviation standard) $\sigma = \sqrt{Var[X]}$

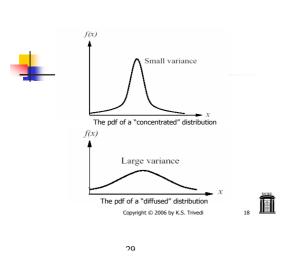
Espérance-MTTF

- ▶ Rappel : $E[X] = \int_{O}^{\infty} t f_X(t) dt$.
- ▶ L'espérance peut ne pas exister (voir les lois puissances)
- L'espérance est linéaire

$$E[X+Y] = E[X] + E[Y]$$

 \blacktriangleright Mais pour le produit il faut l'indépendance. Si X et Y sont indépendants, alors :

$$E[X * Y] = E[X] * E[Y]$$





HypoExponential (HYPO)

- HypoExp: multiple Exp stages in series.
- 2-stage HypoExp denoted as $HYPO(\lambda_1, \lambda_2)$. The density, distribution and hazard rate function are:

$$f(t) = \frac{\lambda_1 \lambda_2}{\lambda_2 - \lambda_1} (e^{-\lambda_1 t} - e^{-\lambda_2 t}), \ t > 0$$

$$F(t) = 1 - \frac{\lambda_2}{\lambda_2 - \lambda_1} e^{-\lambda_1 t} + \frac{\lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1} e^{-\lambda_2 t}, \ t \ge 0$$

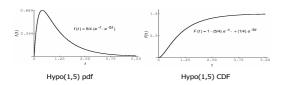
$$h(t) = \frac{\lambda_1 \lambda_2 (e^{-\lambda_1 t} - e^{-\lambda_2 t})}{\lambda_2 e^{-\lambda_1 t} - \lambda_1 e^{-\lambda_2 t}}.$$

- HypoExp is an IFR as its h(t): 0 → min{λ_ν λ₂}
 Disk service time may be modeled as a 3-stage Hypoexponential as the overall time is the sum of the seek, the latency and the transfer time.

30

HypoExponential pdf and CDF

Hypo(1,5)

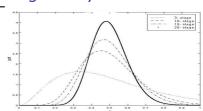


Copyright © 2007 by K.S. Trivedi

31



Erlang density function



If we vary r keeping r/λ constant, pdf of r-stage Erlang approaches an impulse function at r/λ .

Copyright © 2007 by K.S. Trivedi 45



HyperExponential Distribution (HyperExp)

- Hypo or Erlang have sequential Exp() stages. When there are alternate Exp() stages it becomes Hyperexponential.

$$f(t) = \sum_{i=1}^{k} \alpha_i \lambda_i e^{-\lambda_i t}, \ t > 0, \ \lambda_i > 0, \ \alpha_i > 0, \ \sum_{i=1}^{k} \alpha_i = 1$$

$$F(t) = \sum_{i} \alpha_i (1 - e^{-\lambda_i t}), \ t \ge 0$$

$$h(t) = \frac{\sum_{i} \alpha_i \lambda_i e^{-\lambda_i t}}{\sum_{i} \alpha_i e^{-\lambda_i t}}, \ t \ge 0$$

- CPU service time may be modeled by HyperExp.

 In workload based software rejuvenation model we found the sojourn times in many workload states have this kind of distribution.

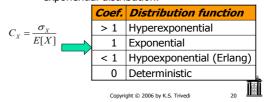
 Copyright © 2007 by KS. Trivedi

33



Coefficient of Variation

• The *coefficient of variation* C_X of a random variable is a measure of deviation from the exponential distribution.



34

Quelques résultats sur le MTTF

- ▶ Le MTTF est l'intégrale de la fiabilité
- ▶ Le MTTF d'un composant dont la durée de vie est exponentielle de taux λ est $1/\lambda$.
- ightharpoonup Si le composant a une durée de vie hypoexponentielle de taux λ_1 , $\lambda_2, \dots \lambda_n$, le MTTF est la somme des $1/\lambda_i$.

35

MTTF des composants en série, en parallèle

 $\blacktriangleright \ n$ composants identiques de fiabilité $R(t)=e^{-\lambda t}$

$$R_s(t) = R^n(t)$$

$$R_s(t) = e^{-n \times \lambda t}$$

$$MTTF = \int_0^\infty R_s(t)dt = \frac{1}{n\lambda} = \frac{1}{n\lambda}$$

 $ightharpoonup R_p(t) = 1 - F(t)^n = 1 - (1 - e^{-\lambda t})^n$

$$MTTF = \int_0^\infty R_p(t)dt = \int_0^\infty [1 - (1 - e^{-\lambda t})^n]dt$$

changement de variable $u=1-e^{-\lambda t}$ $du=\lambda e^{-\lambda t}dt$

$$MTTF = \frac{1}{\lambda} \int_0^1 \frac{1 - u^n}{1 - u} du = \frac{1}{\lambda} \sum_1^n \int_0^1 u^{i - 1} du = \frac{1}{\lambda} \sum_1^n \frac{u^i}{i} |_0^1$$

Comme $\frac{u^i}{i}|_0^1 = \frac{1}{i}$

$$MTTF = \frac{1}{\lambda} \sum_{1}^{n} \frac{1}{i}$$

Redondance passive (Cold Spare)

- ▶ Un seul composant est actif
- ▶ Le rechange (le spare) est inactif
- ▶ Le spare ne tombe pas en panne quand il est inactif
- La durée de vie est exponentielle de λ
- Détection de panne et changement pour le spare : immédiat
- ▶ La durée de vie totale est la somme de deux exponentielles de même taux : Erlang 2

$$R(t) = (1 + \lambda t)exp(-\lambda t)$$

27

Redondance passive avec défaillance (Warm Spare)

- ▶ Un composant est actif
- ▶ L'autre (le spare) est en attente
- ▶ Le spare peut tomber en panne quand il est en attente
- La durée de vie est exponentielle de λ pour un composant actif
- lacktriangle La durée de vie est exponentielle de lpha pour un composant en attente
- ▶ Détection de panne et changement pour le spare : immédiat

38

Warm Spare Analysis

- ► Durée de vie totale : la somme de deux exponentielles mais qui ne sont pas de même taux.
- Le premier événement est la panne du composant principal ou du spare
- La durée avant cet événement est le minimum de l'exponentielle de λ et de l'exponentielle de taux α , ce qui est une exponentielle de taux $\lambda + \alpha$.
- La durée de vie pour le composant survivant est une exponentielle de taux λ (propriété sans mémoire).
- ▶ Durée de vie totale : la somme de exponentielle de taux $\lambda + \alpha$ et de l'exponentielle de taux λ .

Redondance active (Hot Spare)

- Les deux composants sont actifs.
- \blacktriangleright La durée de vie est exponentielle de λ pour un composant actif
- ▶ Détection de panne et changement pour le spare : immédiat
- ▶ Durée de vie totale : la somme de deux exponentielles mais qui ne sont pas de même taux.
- ► Le premier événement est la panne du composant principal ou du spare
- ▶ La durée avant cet événement est le minimum de l'exponentielle de λ et de l'exponentielle de taux λ , ce qui est une exponentielle de taux 2λ .
- ightharpoonup La durée de vie pour le composant survivant est une exponentielle de taux λ (propriété sans mémoire).

30

4∩

Système triple avec voteur : TMR

- ▶ 3 composants et un voteur
- ▶ Le voteur ne tombe pas en panne et ne fait pas d'erreurs.
- ▶ C'est un système 2 parmi 3.
- ightharpoonup Soit R_{TMR} sa fiabilité et R la fiabilité d'un composant.

41

Analyse

▶ On obtient d'abord que :

$$R_{TMR}(t) = 3R^2(t) - 2R^3(t)$$

ightharpoonup Si on suppose que la fiabilité d'un composant est exponentielle de taux λ .

$$R(t) = exp(-\lambda t)$$

► Finalement,

$$R_{TMR}(t) = 3exp(-2\lambda t) - 2exp(-3\lambda t)$$

42

MTTF du Système triple avec vote

▶ On suppose que les composants ont une durée de vie exponentielle.

$$MTTF_{TMR} = \int_0^\infty R_{TMR}(t) dt = \int_0^\infty 3exp(-2\lambda t) - 2exp(-3\lambda t) dt$$

Donc,

$$MTTF_{TMR} = \frac{3}{2\lambda} - \frac{2}{3\lambda} = \frac{5}{6\lambda}$$

- \blacktriangleright On remarque que $MTTF_{TMR} < \frac{1}{\lambda}$ qui est le MTTF d'un composant.
- Donc le MTTF du TMR est 16% plus petit que le MTTF d'un composant mais sa fiabilité est supérieure pour une mission de courte durée.

MTTF des autres exemples

- ► En utilisant la linéarité de l'espérance et l'espérance d'une exponentielle,
- ► Cold Spare

$$MTTF_{ColdSpare} = \frac{2}{\lambda}$$

► Warm Spare

$$MTTF_{WarmSpare} = \frac{1}{\lambda} + \frac{1}{\lambda + \alpha}$$

► Hot Spare

$$MTTF_{HotSpare} = \frac{3}{2\lambda}$$

43